

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18465-02-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 08.03.2024
Ausstellungsdatum: 08.03.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Landespolizeipräsidium Saarland
Mainzer Straße 134-136, 66121 Saarbrücken

mit dem Standort

Landespolizeipräsidium Saarland
LPP 242 Kriminaltechnik
Graf-Johann-Straße 25-29, 66121 Saarbrücken

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18465-02-00

Prüfungen im Bereich:

Kriminaltechnik

Prüfgebiete:

Daktyloskopie

Urkunden

Prüfgebiet: Daktyloskopie

Prüfart:

Sichtbarmachung daktyloskopischer Spuren

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Sichtbarmachung daktyloskopischer Spuren mittels Cyanacrylat-Bedampfung
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Sichtbarmachung daktyloskopischer Spuren mittels Adhäsionsmitteln
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Sichtbarmachung daktyloskopischer Spuren mittels Adhäsionsmittelsuspension
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Sichtbarmachung daktyloskopischer Spuren mittels Ninhydrin-Verfahren
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Sichtbarmachung daktyloskopischer Spuren mittels Jod-Bedampfung
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Visuelle Untersuchung von Asservaten
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Sichtbarmachung daktyloskopischer Spuren mittels Indanion/Zink

Prüfart:

Sicherung daktyloskopischer Spuren

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Daktyloskopische Spur	Spurenräger, Asservate	Fotographie

Prüfart:

Daktyloskopische Spurenauswertung

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Daktyloskopische Spur	Abbildung daktyloskopischer Spuren und Vergleichsmaterial	visueller Vergleich, manuelle Recherche, Recherche im automatisierten Fingerabdruckidentifizierungssystem (AFIS)

Prüfart:

Sammlungsvergleich (elektronisch und optisch)

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Daktyloskopische Spur	Abbildung daktyloskopischer Spuren und Vergleichsmaterial	Recherche im automatisierten Fingerabdruckidentifizierungssystem (AFIS)

Prüfgebiet: Urkunden

Prüfart:

Wiedersichtbarmachung von Eintragungen / Druckrillen

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Eindruckspuren	Urkunden, Dokumente	Elektrostatische Oberflächenprüfung mittels ESDA
Eindruckspuren	Urkunden, Dokumente	Streiflichtuntersuchungen

verwendete Abkürzungen:

AFIS	Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
DFO	1,8-Diaza-fluoren-9-on
ESDA	Electrostatic Detection Apparatus